



(11) **EP 1 754 075 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

Hinweis: Bibliographie entspricht dem neuesten Stand

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Bibliographie INID code(s) 73

(51) Int Cl.:
G01R 31/3185 (2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
07.05.2008 Patentblatt 2008/19

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP2005/052365

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
27.02.2008 Patentblatt 2008/09

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 2005/121828 (22.12.2005 Gazette 2005/51)

(21) Anmeldenummer: **05752747.5**

(22) Anmeldetag: **24.05.2005**

(54) **TESTVERFAHREN UND TESTVORRICHTUNG ZUM TESTEN EINER INTEGRIERTEN
SCHALTUNG**

TEST METHOD AND TEST DEVICE FOR TESTING AN INTEGRATED CIRCUIT

PROCEDE ET DISPOSITIF DE TEST DESTINES A TESTER UN CIRCUIT INTEGRE

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR

(30) Priorität: **08.06.2004 DE 102004027860**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
21.02.2007 Patentblatt 2007/08

(73) Patentinhaber: **VDO Automotive AG**
93055 Regensburg (DE)

(72) Erfinder:
• **BUCHNER, Reinhard**
84056 Rottenburg (DE)

- **EBNER, Christian**
94469 Deggendorf (DE)
- **MOSEL, Stefan**
93049 Regensburg (DE)
- **RAUSCHER, Peter**
94356 Kirchroth (DE)
- **VOIGTLÄNDER, Arndt**
93138 Lappersdorf (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
US-A- 5 349 587 **US-B1- 6 314 539**

EP 1 754 075 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).